

CM1102B-FF 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充锂电池的保护电路。

■ 功能特点

- 1) 高精度电压检测功能
 - 过充电保护电压 4.425 V 精度 ±25 mV
 - 过充电解除电压 4.225 V 精度 ±50 mV
 - 过放电保护电压 2.400 V 精度 ±80 mV
 - 过放电解除电压 3.000 V 精度 ±100 mV
 - 过电流检测电压 0.180 V 精度 ±15 mV
 - 短路检测电压 0.500 V 精度 ±150 mV
 - 充电过流检测电压 -0.150 V 精度 ±45 mV
- 2) 负载检测功能
- 3) 充电器检测功能
- 4) 向 0V 电池充电功能 允许
- 5) 休眠功能 无
- 6) 放电过流状态的解除条件 断开负载
- 7) 放电过流状态的解除电压 V_{RIOV}
- 8) 低电流消耗
 - 工作时 2.2 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)
 - 过放时 0.7 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)
- 9) RoHS、无铅、无卤素
- 10) 内置低导通内阻 N-MOSFET
 - $V_{DS} = 15V$
 - ESD Rating: 2000V HBM

■ 应用领域

- 手机电池
- 可穿戴设备

■ 封装

- DFN 2.2x2.9-6L

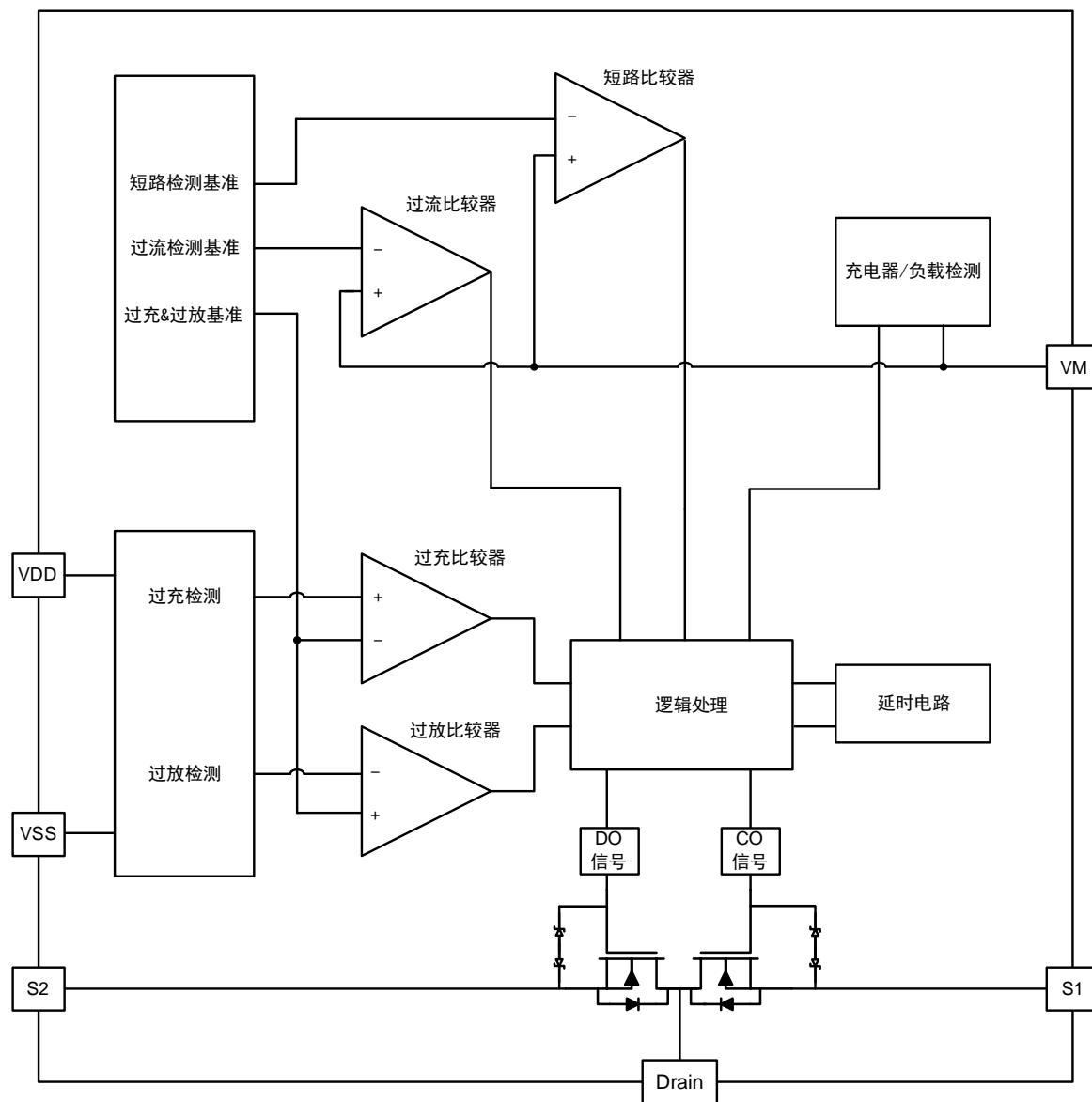
■ 系统功能框图

图 1

■ 引脚排列图

DFN 2.2×2.9-6L 封装

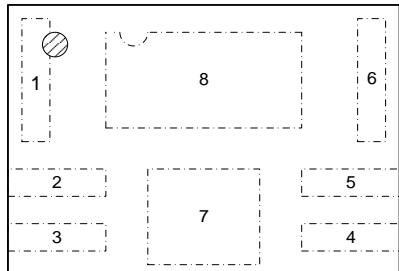


图 2 顶视图

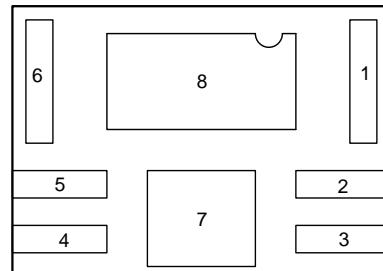
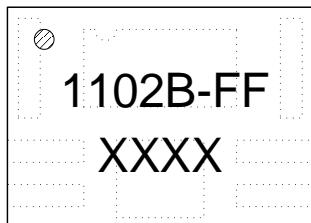


图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	S2	放电 MOSFET 源级端, 与 VSS 相连
2	VSS	电源接地端, 与供电电源(电池)的负极相连
3	VDD	电源输入端, 与供电电源(电池)的正极连接
4	NC	未连接
5	VM	充放电电流检测端, 与充电器或负载的负极连接
6	S1	充电 MOSFET 源级端, 与充电器或负载的负极连接
7	M1	芯片衬底连接, 须悬空
8	D	充放电 MOSFET 的共漏连接端

表 1

■ 印字说明



第一行：产品型号

第二行：生产批次

图 4

■ 产品列表**1. 检测电压表**

产品名称	$R_{SS(ON)}$	过充电保护电压 V_{OC}	过充电解除电压 V_{OCR}	过放电保护电压 V_{OD}	过放电解除电压 V_{ODR}	放电过流 V_{EC}	短路保护电压 V_{SHORT}	充电过电流 V_{CHA}
CM1102B-FF	21 mΩ	4.425 V	4.225 V	2.400 V	3.000 V	0.180 V	0.500 V	-0.150 V

表 2

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池充电功能	放电过流状态解除条件	放电过流状态解除电压	过充自恢复功能	休眠功能
CM1102B-FF	允许	断开负载	V_{RIOV}	无	无

表 3

3. 延迟时间

产品名称	过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{EC}	充电过流延时 T_{CHA}	短路延时 T_{SHORT}
CM1102B-FF	80 ms	40 ms	10 ms	10 ms	280 μs

表 4

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

■ 绝对最大额定值(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	VDD-12 ~ VDD+0.3	V
Gate-Source 耐压	V _{GS}	±12	V
Drain-Source 耐压	V _{DS}	15	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$VDD=3.5\text{V}, V_{VM}=0\text{V}$	-	2.2	4.0	μA
过放电流	I_{OPED}	$VDD=V_{VM}=1.5\text{V}$	-	0.7	1.5	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	4.400	4.425	4.450	V
过充解除电压	V_{OCR}	$VDD=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$	4.175	4.225	4.275	V
过放电保护电压	V_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 1.5\text{V}$	2.320	2.400	2.480	V
过放电解除电压	V_{ODR}	$VDD=1.5 \rightarrow 3.5\text{V}$	2.900	3.000	3.100	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	0.165	0.180	0.195	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	0.350	0.500	0.650	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	-0.195	-0.150	-0.105	V
放电过流解除电压	V_{RIOV}	-	$VDD-1.4$	$VDD-1.0$	$VDD-0.6$	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	40	80	120	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	20	40	60	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	5	10	15	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	5	10	15	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	120	280	504	μs
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V_{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V

表 6

■ 电气特性

(除特殊注明以外: $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ^{*1})

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$	-	2.2	6.0	μA
过放电流	I_{OPED}	$V_{\text{DD}}=V_{\text{VM}}=1.5\text{V}$	-	0.7	3.0	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	4.375	4.425	4.475	V
过充解除电压	V_{OCR}	$V_{\text{DD}}=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$	4.125	4.225	4.325	V
过放电保护电压	V_{OD}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 1.5\text{V}$	2.240	2.400	2.560	V
过放电解除电压	V_{ODR}	$V_{\text{DD}}=1.5 \rightarrow 3.5\text{V}$	2.800	3.000	3.200	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	0.150	0.180	0.210	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	0.200	0.500	0.800	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$V_{\text{SS}}-V_{\text{M}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	-0.240	-0.150	-0.060	V
放电过流解除电压	V_{RIOV}	-	$V_{\text{DD}}-1.6$	$V_{\text{DD}}-1.0$	$V_{\text{DD}}-0.4$	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	30	80	160	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	15	40	80	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	4	10	20	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$V_{\text{SS}}-V_{\text{M}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	4	10	20	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	100	280	600	μs
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V_{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V

表 7

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
漏源漏电流	$I_{DS}S$			1	uA	$V_{DS}=15\text{V}$
源源导通内阻 1	$R_{SS(on)1}$	16	23	29	$\text{m}\Omega$	$V_{DD}=3.0\text{V}$, $I_D=1.0\text{A}$
源源导通内阻 2	$R_{SS(on)2}$	15	21	28	$\text{m}\Omega$	$V_{DD}=3.8\text{V}$, $I_D=1.0\text{A}$
源源导通内阻 3	$R_{SS(on)3}$	14	20	27	$\text{m}\Omega$	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $I_D=1.0\text{A}$
源漏二极管正向导通电压	V_{SD}	0.4	0.7	1.2	V	$I_S=1.0\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$

表 8

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	4.2	6.2	9.4	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	4.5	6.5	9.7	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	4.7	6.8	10	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	3.5	5.2	7.8	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	3.7	5.4	8.1	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	3.9	5.6	8.4	A	

表 9

(除特殊注明以外 : $T_a = -20^\circ\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	5.1	7.1	10.3	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	5.2	7.1	10.8	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	5.4	7.8	11.5	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	4.3	6.0	8.5	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	4.6	5.9	9.0	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	4.7	6.4	9.4	A	

表 10

(除特殊注明以外 : $T_a = +60^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	4.0	5.9	8.6	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	4.1	6.2	9.0	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	4.4	6.1	9.1	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	3.5	5.0	7.1	A	$V_{EC}=0.180\text{V}$ $V_{CHA}=-0.150\text{V}$
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	3.7	5.1	7.5	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	3.9	5.0	7.4	A	

表 11

■ 功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压(V_{OD})以上并在过充电保护电压(V_{OC})以下时，且VM端子电压在充电过流保护电压(V_{CHA})以上并在放电过流保护电压(V_{EC})以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压(V_{OC})，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间(T_{OC})时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

1) $V_{CHA} < VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压(V_{OCR})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

2) $VM > V_{EC}$ ，当电池电压降低到过充电保护电压(V_{OC})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

注意：在发生过充电保护后连接着充电器的情况下，即使电池电压下降到过充电解除电压(V_{OCR})以下，也不能解除过充电状态。通过断开充电器的连接，VM端子电压上升到充电过流保护电压(V_{CHA})以上时，过充电状态解除。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压(V_{OD})以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间(T_{OD})时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当IC进入过放状态后，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器或外部触发，若 $V_{CHA} < VM < V_{EC}$ ，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 连接充电器，若 $VM \leq V_{CHA}$ ，当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 3) 没有连接充电器时，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，即“无休眠功能”。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压(V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压(V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流保护状态后，如果断开充电器使VM端子电压高于充电过流检测电压（ V_{CHA} ）时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“向0V电池充电的充电器起始电压（ V_{OCH} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ V_{th} ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

■ 典型应用电路

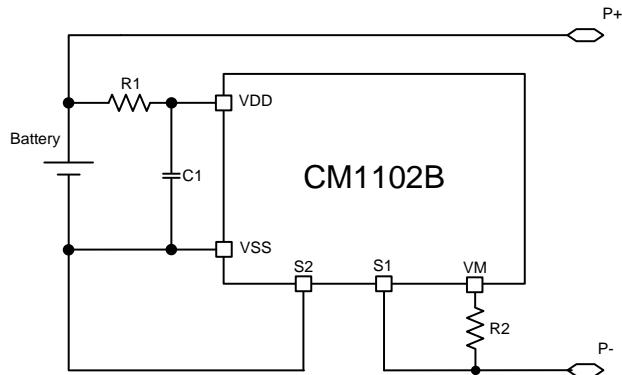


图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	1	1.0 ~ 1.5	kΩ
R2	2	1 ~ 3	kΩ
C1	0.1	≥ 0.1	μF

表 12

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

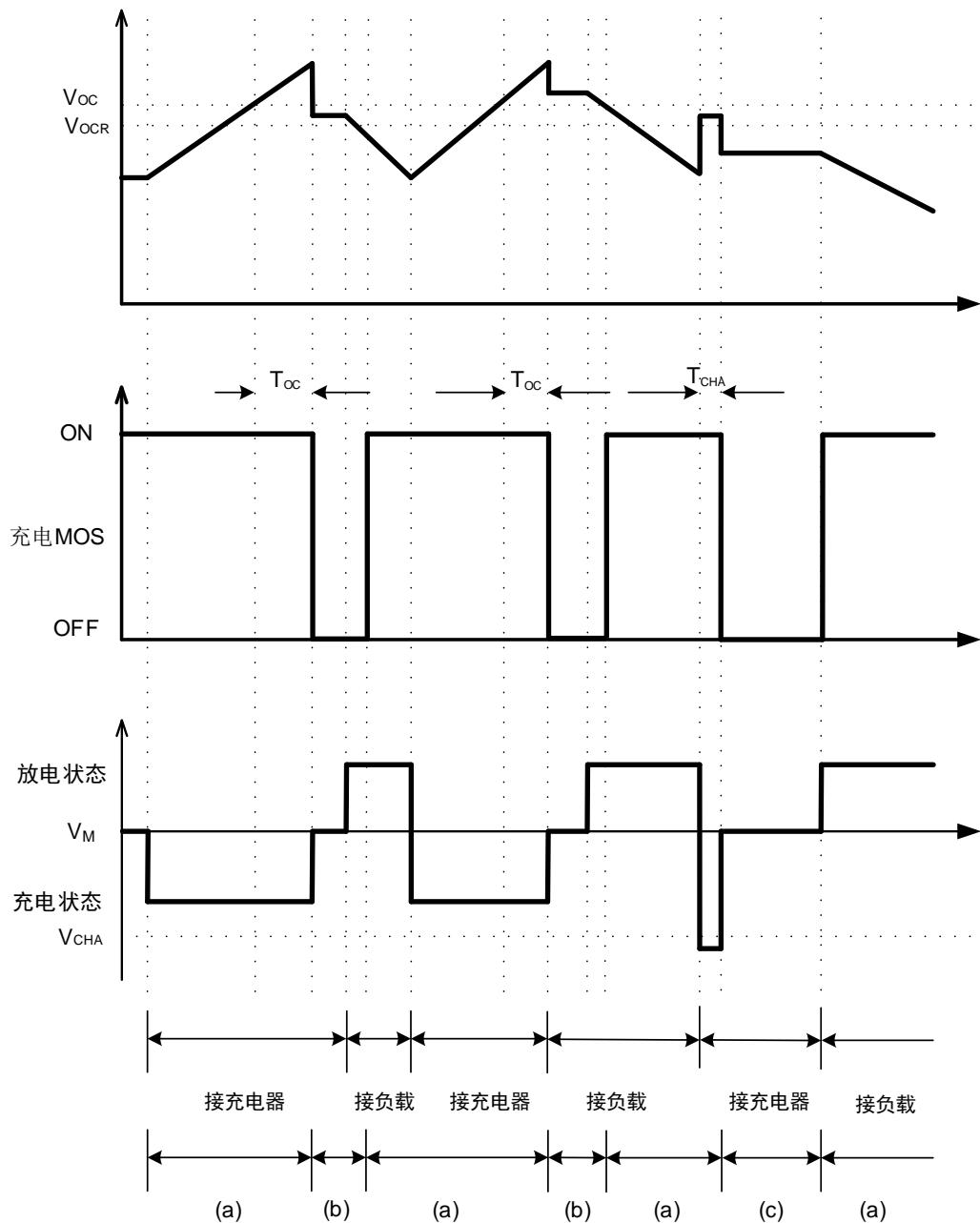


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

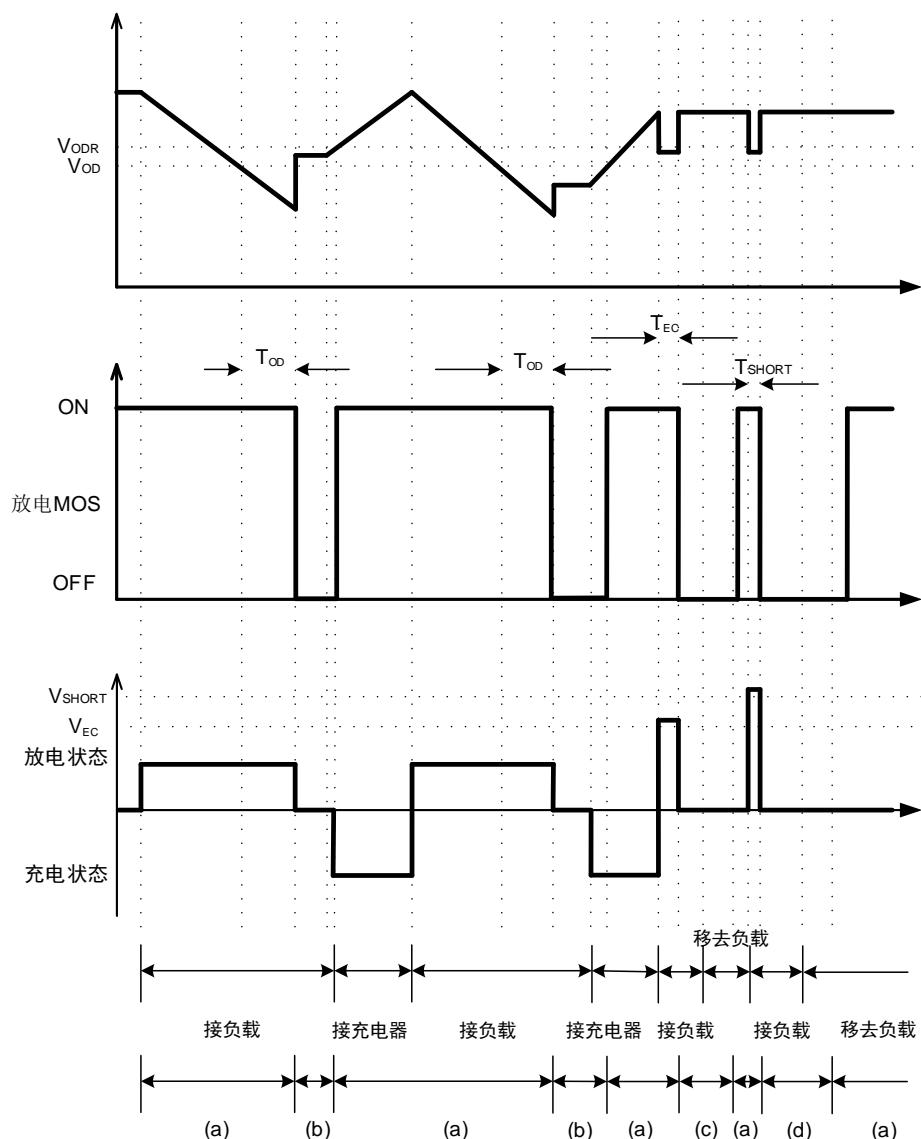


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电检测电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$ 设置后的状态下，逐渐升高 $V1$ 并且保持时间超过过充电检测延时，当 V_{S1} 的电压由低电平变为大约一个二极管的导通阈值时，充电 MOS 管关断，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过充电检测电压 (V_{OC})。过充保护后，逐渐降低 $V1$ ，当 V_{S1} 的电压由一个二极管的导通阈值变为低电平时，充电 MOS 管开启，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电检测电压、过放电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$ 设置后的状态下，逐渐降低 $V1$ 并且保持时间超过过放电检测延时， V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过放电检测电压 (V_{OD})。过放电保护后，逐渐升高 $V1$ ，当 V_{S1} 的电压由 $V1$ 变为低电平时，放电 MOS 管开启，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过流检测电压、短路检测电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间 ($10\mu s$ 内) 升高并保持时间超过放电过流检测延时 (T_{EC})，当 V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为放电过流检测电压 (V_{EC})。

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间 ($10\mu s$ 内) 升高并保持时间超过短路保护延时 (T_{SHORT})，当 V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为短路保护电压 (V_{SHORT})。

4. 充电过流检测电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下后，将 $V2$ 在瞬间 ($10\mu s$ 内) 降低并保持时间超过充电过流检测延时 (T_{CHA})，当 V_{S1} 由低电平变为 $0.5V$ 左右 (充电管体二极管电压)，充电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为充电过流检测电压 (V_{CHA})。

5. 工作时消耗电流（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，流过 VDD 端的电流 I_{CC} 即为正常工作消耗电流 (I_{OPE})。

6. 过放时消耗电流（测试电路 2）

在 $V1=V2=1.5V$ 设置后的状态下，流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为过放时消耗电流 (I_{OPED})。

7. 过充电检测延时、过放电检测延时（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$ 设置后的状态下，将 $V1$ 的电压上升到 V_{OC} 或以上并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为一个二极管的阈值，这段时间即为过充电检测延时 T_{OC} 。

在 $V1=3.5V$ 设置后的状态下，将 $V1$ 的电压下降到 V_{OD} 或以下并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为过放电检测延时 T_{OD} 。

8. 放电过流检测延时、短路保护延时（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 的电压瞬间 ($10\mu s$ 内) 上升到 V_{EC} 或以上，且 V_{SHORT} 以下并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为放电过流检测延时 T_{EC} 。

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 的电压瞬间 ($10\mu s$ 内) 上升到 V_{SHORT} 或以上并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为短路保护延时 T_{SHORT} 。

9. 充电过流检测延时（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 的电压瞬间 ($10\mu s$ 内) 降低到 V_{CHA} 或以下并维持一段时间后, V_{S1} 由低电平变为 0.5V 左右 (充电管体二极管电压), 充电 MOS 管关断, 这段时间即为充电过流检测延时 T_{CHA} 。

10. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电功能) (测试电路 5)

在 $V1=0V$, $V2=0V$ 设置后的状态下后, 将 $V2$ 缓慢降低, 当 $S1$ 端子出现大于 $10 \mu A$ 的充电电流时, 所对应的 $V2$ 电压即是允许向 0V 电池充电的充电器起始电压 (V_{0CH})。

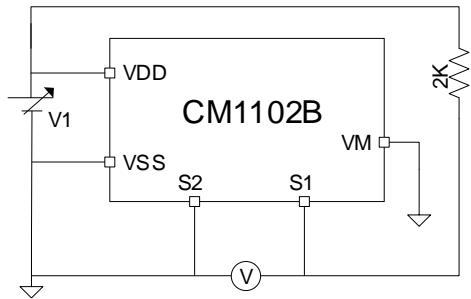


图 8 测试电路 1

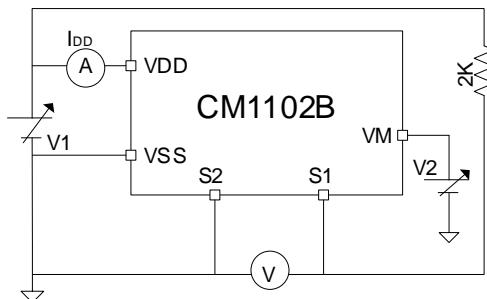


图 9 测试电路 2

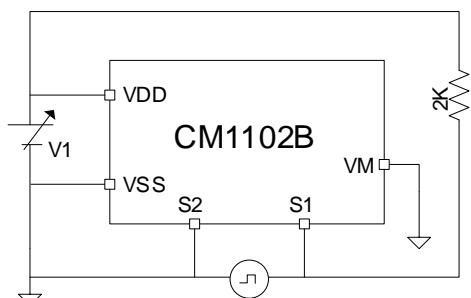


图 10 测试电路 3

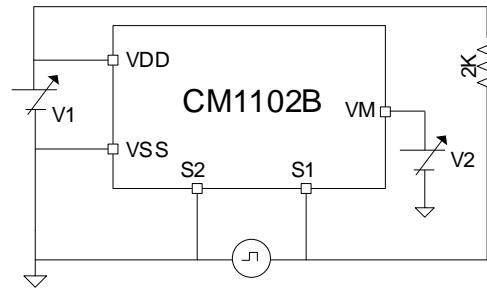


图 11 测试电路 4

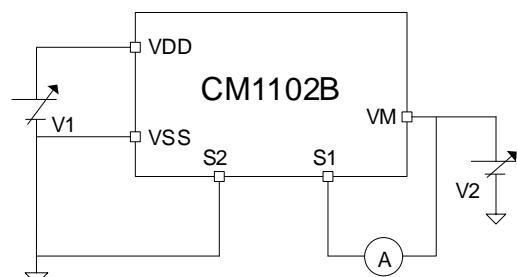


图 12 测试电路 5

■ 封装信息

DFN 2.2x2.9-6L 封装

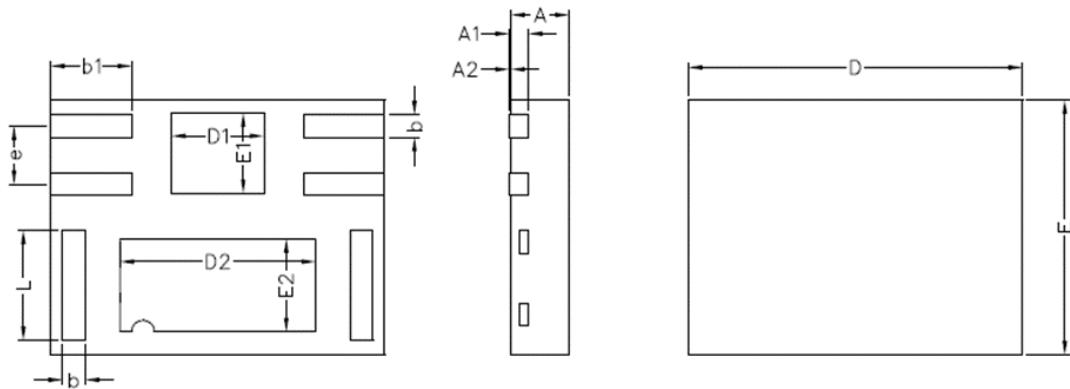


图 13

NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.40	0.50	0.60
A1	0.00		0.05
A2	0.15 REF		
D	2.85	2.90	2.95
E	2.15	2.20	2.25
D1	0.75	0.80	0.85
E1	0.65	0.70	0.75
b	0.15	0.20	0.25
e	0.50 BSC		
L	0.90	0.95	1.00
b1	0.65	0.70	0.75
D2	1.65	1.70	1.75
E2	0.75	0.80	0.85

表 13

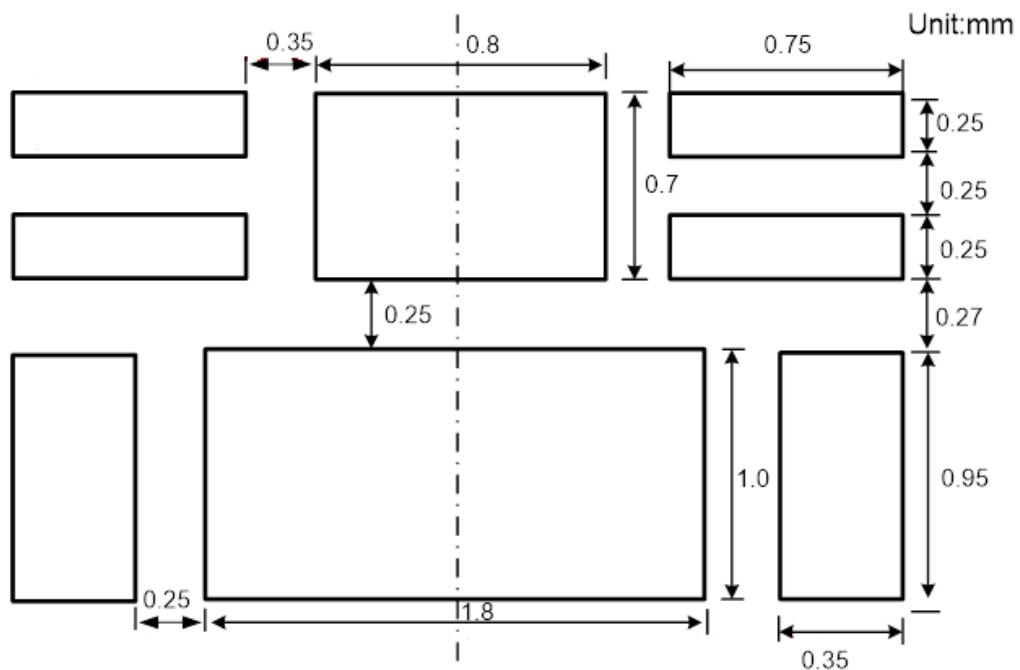
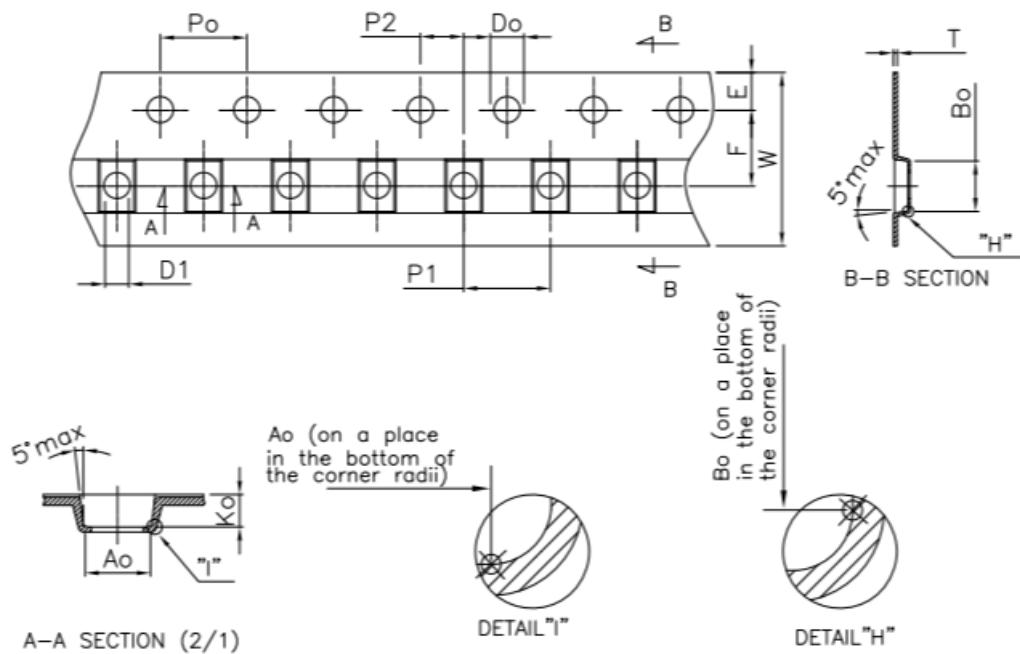
■ PCB Layout

图 14

注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。

- 2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。
- 3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。
- 4.请勿向封装中间的范围内扩大焊盘模式。

■ 载带信息



Unit: mm							
Symbol	Ao	Bo	Ko	P_o	P_1	P_2	T
Spec	2.40 ± 0.10	3.15 ± 0.10	1.05 ± 0.10	4.0 ± 0.10	4.0 ± 0.10	2.0 ± 0.05	0.25 ± 0.05
Symbol	E	F	Do	D_1	W	$10P_o$	
Spec	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	1.55 ± 0.05	$1.0 \ _0^{+0.25}$	$12 \ _{-0.30}^{+0.30}$	40.0 ± 0.10	

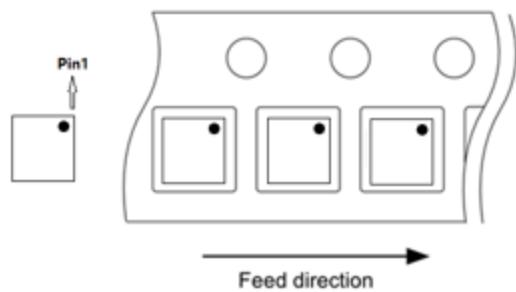


图 15

■ 卷盘信息

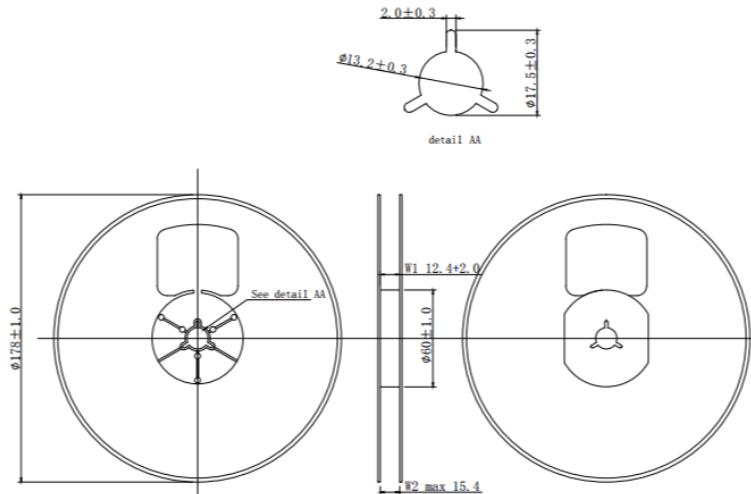


图 16

■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。
本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。